EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03060192

PUBLICATION DATE

15-03-91

APPLICATION DATE

28-07-89

APPLICATION NUMBER

01195669

APPLICANT: HITACHI CABLE LTD;

INVENTOR:

ONDA MAMORU;

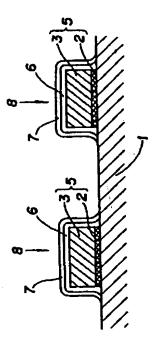
INT.CL.

H05K 3/46

TITLE

COPPER WIRED CERAMIC BOARD

AND MANUFACTURE THEREOF



ABSTRACT: PURPOSE: To facilitate high integrating density of a circuit and reduction in package size by forming a copper conductive layer formed on a ceramic board by a depositing method of copper having specific purity.

> CONSTITUTION: A chromium layer 2 and a copper layer 3 are deposited in vacuum on a board 1, a deposited metal layer 5 formed of the layers 2, 3 is etched to form a circuit pattern, and covered with a nickel layer 6 and a gold layer 7 by electroplating to form wiring leads 8. Ceramics used as the board includes, for example, alumina, mullite, magnesia, aluminum nitride, zirconia, silicon carbide, etc. The board 1 has a copper circuit layer 3 made of copper having purity of 99.9999% or more. Accordingly, copper having a purity of 99.9999% or more is used to deposit it. Before the copper is deposited, a layer consisting of one or more kinds of materials such as aluminum, titanium, zirconium, chromium, molybdenum, tungsten, nickel, etc., except copper are formed in advance as a base on the board 1 by depositing.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-60192

®Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月15日

H 05 K 3/46

H 7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

20発明の名称 銅配線セラミツク基板および製造方法

②特 顕 平1-195669

②出 頭 平1(1989)7月28日

⑫発 明 者 飯 塚 富 雄 茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電線工場内

@発 明 者 参 木 貞 彦 茨城県土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社金属研

⑫発 明 者 御 田 護 茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電

線工場内 ②出 顋 人 日立電線株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

個代 理 人 弁理士 平田 忠雄 外1名

明 細 包

1. 発明の名称

銅配線セラミック基板およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) セラミック基板の上に蒸着法により設けられた铜導電層が99、9999%以上の純度の調から成ることを特徴とする調配線セラミック基板。
- (2) セラミック基板の上に蒸着法により調導電腦を形成し、該調導電腦に回路パターン形成後、電気めっき法により銅以外の金属の被膜を施す網配線セラミック基板の製造方法において、調蒸着腦を形成をするための蒸着減として99.9999%以上の純度の調を用いることを特徴とする調配線セラミック基板の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は調配線層を有するセラミック基板、特 にセラミック基板上に調配線を設けたピングリッ ドアレイ(以下PGAと記す)、およびその製造 方法に関する。

〔従来の技術〕

〔発明が解決しようとする課題〕

特別平3-60192(3)

たはこれを下地とする金、銀等の資金瓜めっきを 施してもよい。

調以外の金属としてニッケル、コバルト、クロム、モリブデン、タングステン等を用いることが できる。

ニッケル等の調以外の金属のめっきの厚さは
0. 1ないし5μm程度、ニッケル等を下地とし
てめっきした上に施す金等のめっきの厚さは
0. 1ないし2μm程度である。

網以外の金属層は、網配線層の上に前記絶線層を設けた後に、パターン形成により必要な部位に 透孔(ピアホール)を作り、この部分で網配線層 に積層されてもよい。

本発明の綱配線セラミック基板の製造方法は下 記工程から成る。

(1) セラミック基板に網層を蒸着する工程

基板として用いるセラミックは、アルミナ、ム ライト、マグネシア、窒化アルミニウム、ジルコ ニア、炭化珪素等のいずれでもよい。

本発明のセラミック基板(PGA等)は99.

9999%以上の純度の調から成る調配線層を有することを特徴とし、従って蒸着には純度99.9%以上の調を用いる。なおここで言う蒸着には前述のように真空蒸者法のほか、イオンプレーティング、クラスタイオンピーム法、スパッタリング法等の物理的蒸着法 (PVD) を包含する。

調を烹着する前にセラミック基板上に予め下地として銅以外の金属の層、例えばアルミニウム、チタン、ジルコニウム、クロム、モリブデン、タングステン、ニッケル等の1種または2種以上を蒸着により形成させてもよい。

蒸着層の厚さは普通 1 μ m から 2 0 μ m 程度であり、 3 μ m から 1 0 μ m とすることが多い。

(2) フォトエッチングによる回路パターン形成 上記工程(1) で得られた網際着層に、通常のフ

上記工程(1) で得られた脚繋者離に、 選系のフォトエッチングの方法により回路パターンを形成させる。

(作用)

本発明の、また本発明の方法により製造される、

セラミック基板上に99,9999%以上の純度の調から成る調配線層を有する調配線セラミック 基板は、網配線層が蒸着法またはスパッタリング により形成されても、調配線層が緻密で、電気抵 抗が低く、線間容量が小さい。また酸化性あるい は高温度の雰囲気下でも調配線層が酸化または腐 食を受けにくい。

配線層に高純度の調を用いた本発明の配線基板において、配線層の電気抵抗が低く、線間容量が低いのは、欠陥の少ない報密な調蒸着層が形成され、従ってエッチングの際に生ずる網蒸着層の表面の凹凸が少ないためと推定される。

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

(実施例1)

第1図に示すように、アルミナ基板1の上にクロム層2および網層3を真空落着し、クロム層2と網層3から成る蒸着金属層5をエッチして配線パターンを形成した後、電気めっきによりニッケル層6および金層7を被覆し配線リード部8を形

成した。詳細は下記の通りである。

厚さ2mmのアルミナ基板上に、クロムを厚さ 0.03μmに真空蒸着後、純度99.9999 %の銅および比較のため99.999%の銅をそ れぞれ、基板温度300℃、真空度2×10~ Torrで、厚さ5μmに真空蒸着後、通常のフ ォトエッチング法により塩化銅溶液を用いて金属 陌(銅/クロム唇)をエッチし、線幅40μm、 線間40μm、長さ30mmの直線状の配線パク ーン(リード部)1000本を互いに平行に形成 した。こうして得られたアルミナ恭板上の銅配線 パターンに通常の電気めっき法によりニッケルを 0.5 µ m の厚さに下地めっきした後、金を 0.2 μmの厚さに電気めっきした。 めっき条件は、ニ ッケルめっきについては標準ワット浴を用い、温 度 6 0 ℃、電流密度 2 .0 A / d m * とし、金めっ きについてはシアン化金カリウム浴を用い、温度 50℃、電流密度 1.0A / d m ² とした。

得られた2種の配線層の電気抵抗および線間容量を測定した。純度99.9999%の調を用い

特開平3-60192 (5)

ある。

符号の説明

特 計 出 願 人 日 立 電 線 株 式 会 社 代理人 弁理士 平 田 忠 雄 同 酒 井 宏 明

第1図

